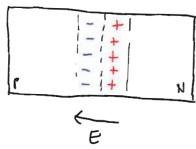
2020/11/9 GIUNTIONE PN: CARATTERISTICHE CORRENTE - TENSIONE (1-V)
RIASSUNTO...



CONTROBILANCIA LA TENDENZA DEI PORTATORI

(LA CUNE IN PED ELETTRONI IN N) ALLA DIFFUSIONE

2 LA CADUTA DI POTENZIALE SULLA REGIONE DI CARICA SPAZIALE, VO, È DATA DA

$$V_0 = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A \cdot N_D}{h_i^2} \qquad n_i = concentration Intrinsect$$

$$K = costante di Bolitmann$$

$$T = Temperatura Assoluta$$

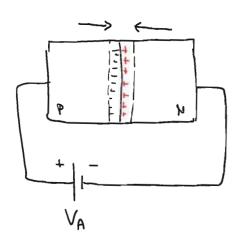
Vo viene anche
indicato come

Ou, poi ...

"POTENZIALE
INTRINSECO
DELLA GIUNZIONE"

3 DATO CHE (MAXWELL BOLTZMANN) $m = m_i \exp\left(\frac{90}{kT}\right)$ LA CONCENTRAZIONE DI ELETTRONITRA LE DUE REGIONI

DIPENDE DA exp $\frac{90}{kT}$: e^- in N $\frac{ND}{Npo} = \exp\left(\frac{90}{kT}\right)$ e^- in P e^- in P



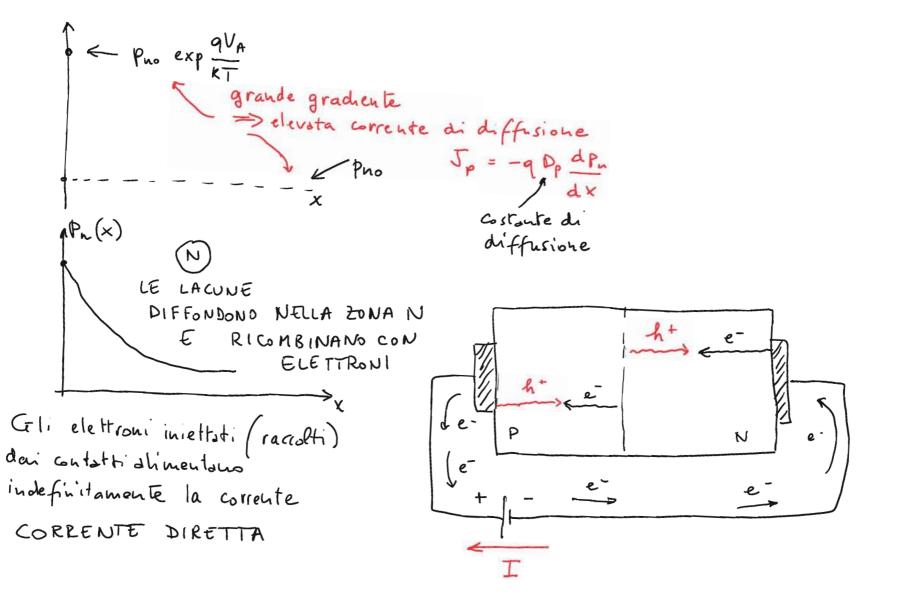
- "POLARIZZAZIONE DIRETTA"
 - -> la regione di carica spaziale SI STRINGE
 - -> il campo elettrico che contrastorlo diffusione CALA
 - -> il potenziale alla giunzione posse de Vo a Vo-VA
- (5) IL POTENTIALE È ORA INSUFFICIENTE A BLOCCARE LA DIFFUSIONE

lacune

Ph = Pho exp (9VA)

Con VA > 0

Concentratione di cpui hibrio



COPPENTE DIRETTA DEL DIODO

DE dovuta alla DIFFUSIONE DI PORTATORI MAGGIORITARI
ELETTRONI DA NAP
LACUNE DA PAN

E determinata dalla DIFFUSIONE + RICOMBINAZWNE

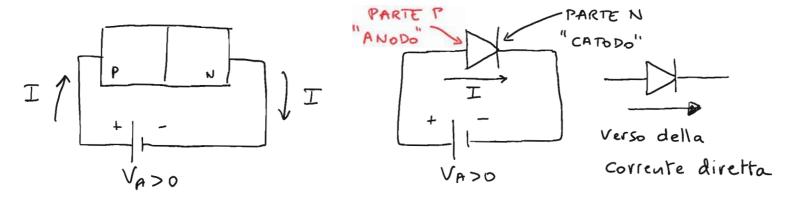
Lp "lunghetta di diffusione" (lacune): LA DISTANTA PERCORSA IN MEDIA

PRIMA DI RICOMBINARSI

$$T = qn^{2} A \left(\frac{D_{P}}{N_{o}L_{P}} + \frac{D_{n}}{N_{A}L_{n}} \right) \left[exp\left(\frac{qV_{A}}{kT} \right) - 1 \right]$$
"ricombinano"

$$I = I_s \left[exp \left(\frac{q V_A}{kT} \right) - 1 \right]$$

Is = "corrente di saturazione" del diodo

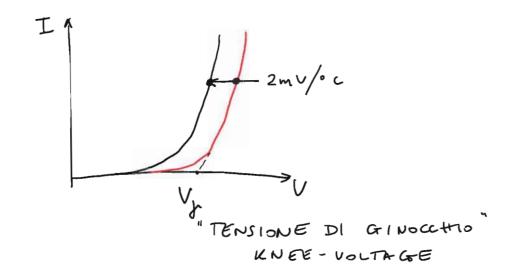


$$T = I_{s} \left[e \times p \left(\frac{q \vee A}{k T} \right) - 1 \right] \qquad \frac{kT}{q} = 26 \text{ mV}$$

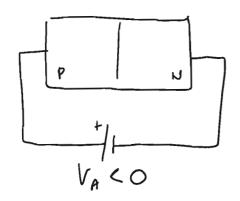
$$q \text{ uando } V_{A} > 3 \div 4 \frac{kT}{q} \sim 100 \text{ mV} \qquad I \cong I_{s} \exp \left(\frac{q \vee A}{kT} \right)$$

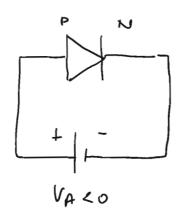
$$ln I$$

La caratteristica I-V diretta del diodo è all'uncirca ESPONENZIALE

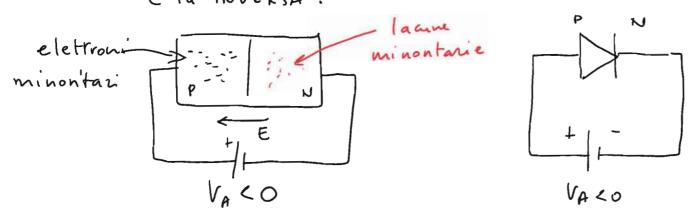


e in INVERSA?





Parte P negativa rispetto alla parte N e in INVERSA?



IL CAMPO ELETTRICO CRESCE, LA RCS SI ALLARGA, IL POTENZIALE

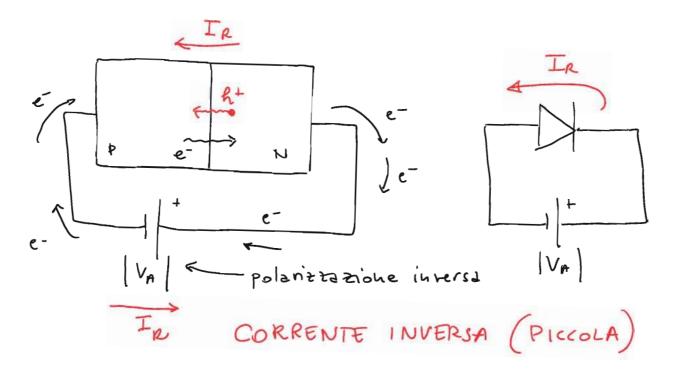
ALLA GIUNZLONE AUMENTA: Vo -> Vo -VA (VA < 0)

LA DIFFUSIONE DI MAGGIORITARI E' ULTERIORMENTE BLOCCATA

I PORTATORI MINORITARI VENÇONO RACCOLTI DAL CAMBO ELETTRICO

E INIETTATI OLTRE LA GIUNZIONE; IL GENERATORE VA PUÒ

ALIMENTARE QUESTO FUUSSO

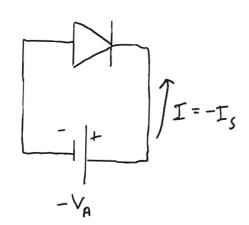


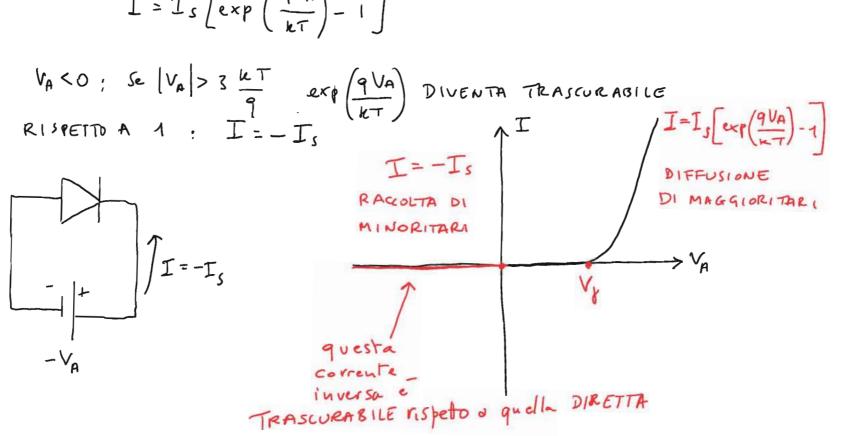
IL DIODO E' UN ELEMENTO RETTIFICANTE

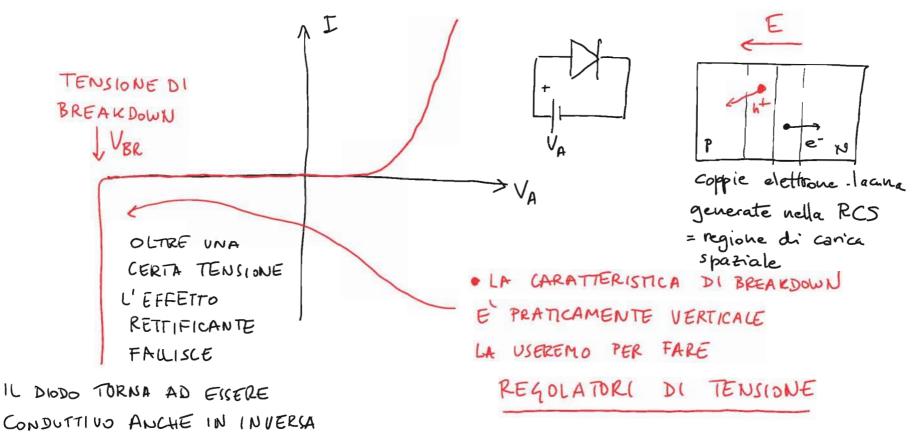
- * CORRENTE DIRETTA GRANDE
- * CORRENTE INVERSA TRASCIRABILE

 (FINO AL BREAKDOWN)

PER LA CORRENTE INVERSA VALE LA STESSA LEGGE GIÀ VISTA !!!

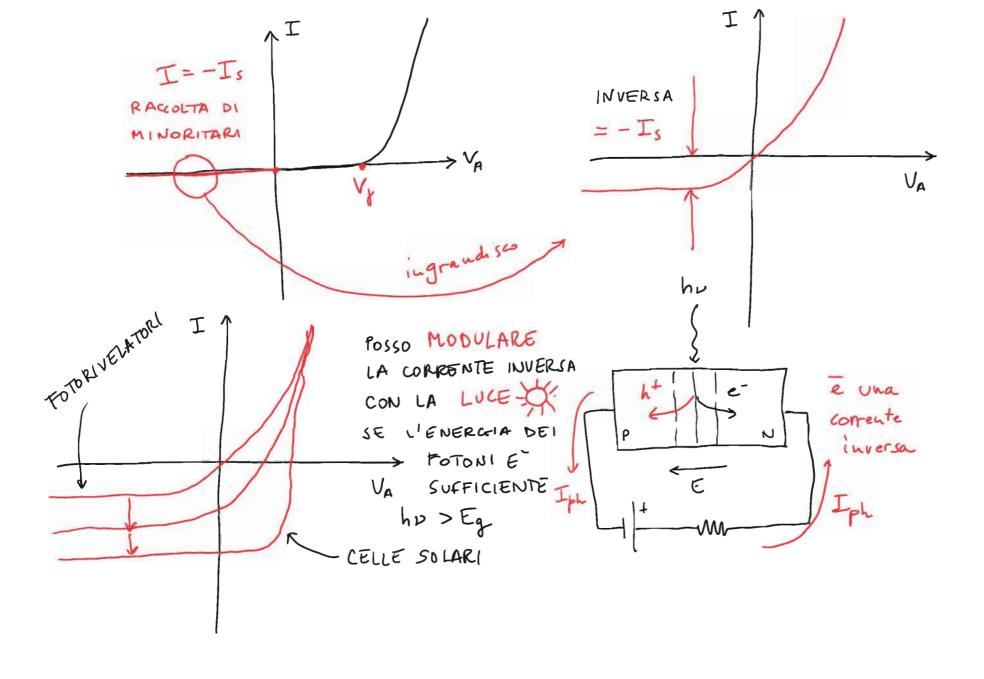


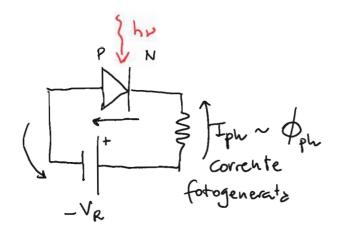




· EFFETTO ZENER: il campo elettrico ionitta direttamente 18 Si e crea coppie e-ht nella regione di cavica spatiale

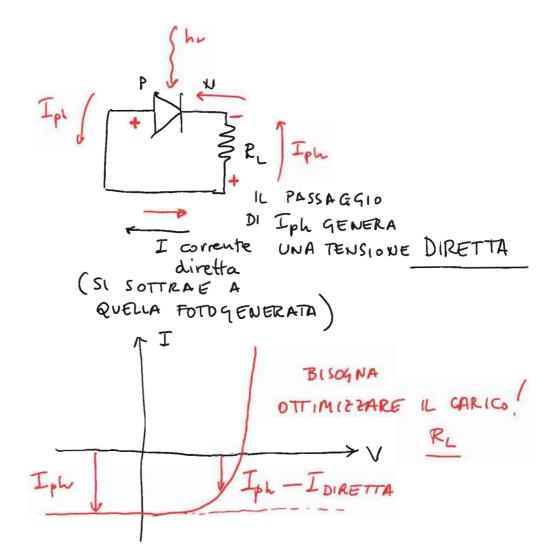
• IONIZZAZIONE DA IMPATTO o VALANGA: gli elettroni accelerati da E urtouo contro il reticolo e creano coppie e-h+ che vengono accelerate → creano cltre → REAZIONE A CATENA



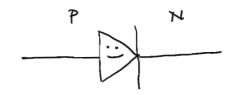


FOTORIVELATORE

hu = ENERGIA DEL FOTONE h = COSTANTE DI PLANCK U = FREQUENZA DELLA LUCE



- · ELEMENTO RETTITICANTE (DIRETTA INVERSA)
- · REGOLATORE DI TENSIONE (BREAKDOWN)
- · FOTO RIVELATORE (INVERSA)
- · CELLA SOLARE (EFFETTO FOTOVOLTAICO SUL CARICO)
- DIOD EMETTITORE DI LUCE (DIRETTA)
- · DIODO LASER (DIRETTA, CON CAVITA RISONANTE OTTICA)
- · ISOLAMENTO NEI CIRCUITI INTEGRATI (INVERSA)
- e ... prima di tutto questo
- · ELEMENTO BASE DEI TRANSISTOR BIPOLARI (1948)

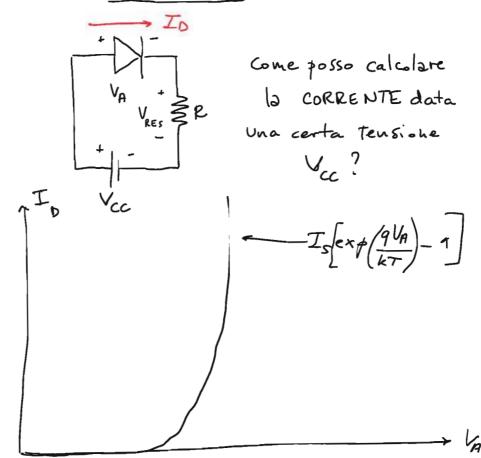


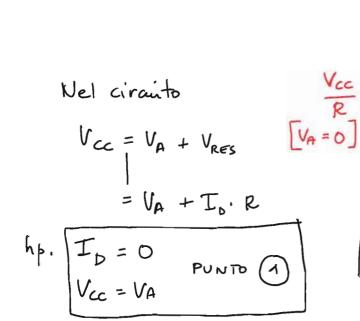
PROBLEMA: Ord abbismo un elemento NON LINEARE: come studio 12

suo comportamento?

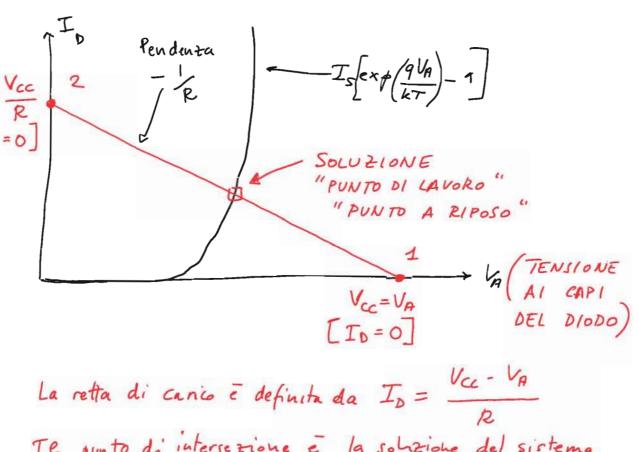
$$\overline{\perp} = \overline{L}_{S} \left[exp \left(\frac{q V_{A}}{k T} \right) - 1 \right]$$

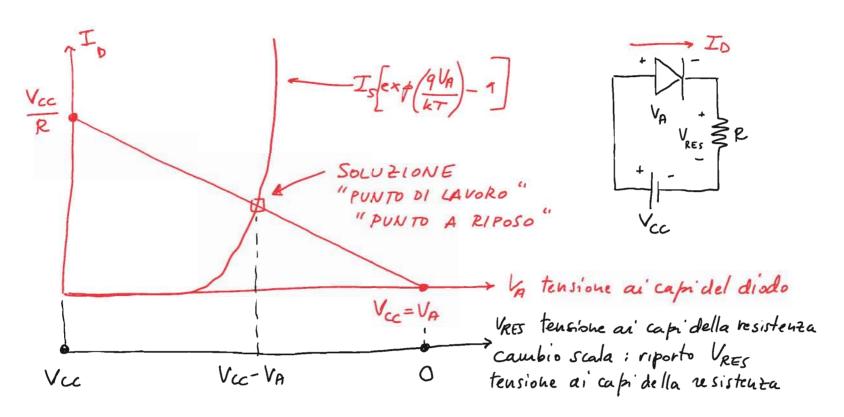
PRIMO MODELLO (ESATTO):
FORMA GRAFICA
"RETTA DI CARICO"





$$V_A = 0$$
 $V_{CC} = I_D I_R \Rightarrow I_D = \frac{V_{CC}}{R}$
PUNTO (2)

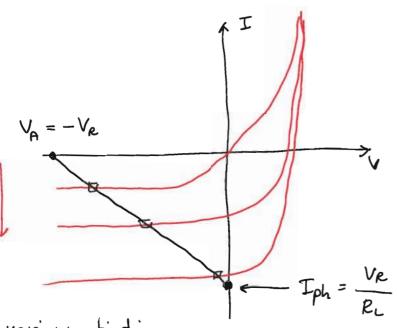


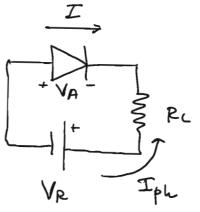


Per il valore salutione, la corrente nel diodo e nella resistenza e la stessa.

Il concetto di "RETTA DI CARICO" vale sempre quondo ci sono due elementi in serie che si dividono una tensione:

es. FOTORIVELATORE

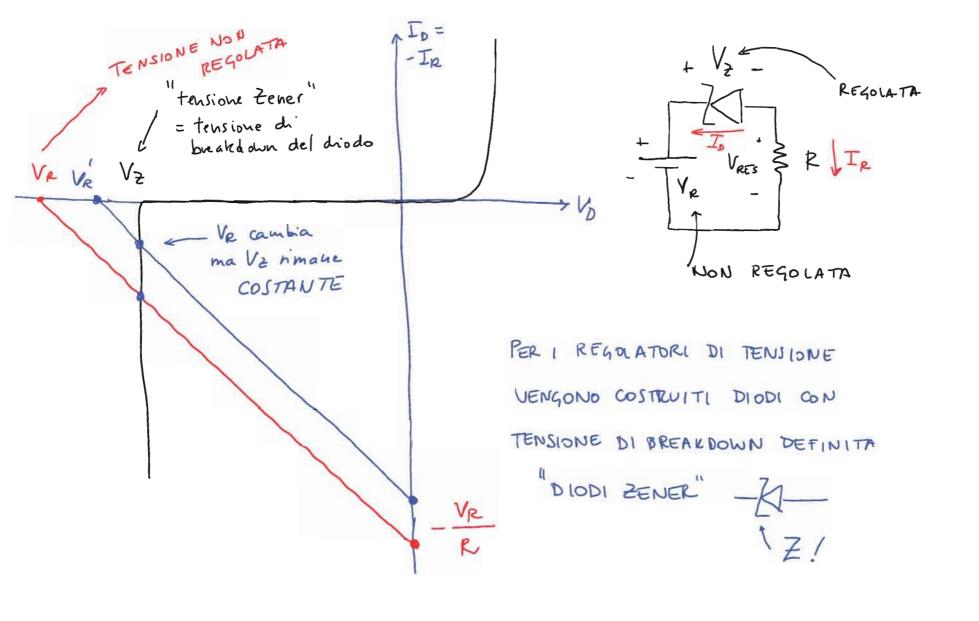




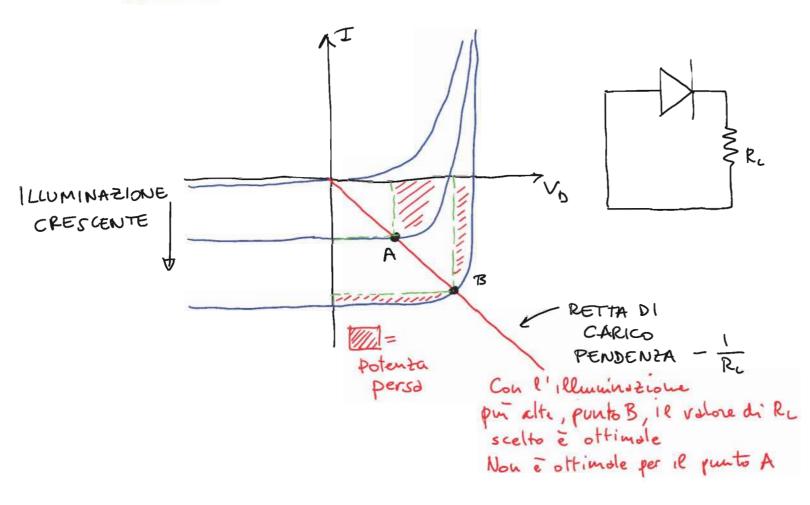
I vari punti di

lavoro comspondono à diversi livelli di illuminazione

RETTA DI CARICO: sfrutto la caratterística verticale del diodo in BREAKDOWN per realizater un REGOLATORE DI TENSIONE = una sorgente di tensione costante indipendente dalla corrente e delle variationi della tensione in ingresso REGOLATA NON REGOLATA

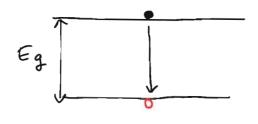


RETTA DI CARICO SU UNA CELLA SOLARE



NUOVO DISPOSITIVO:

DIODO EMETTITORE DI LUCE LIGHT EMITTING DIODE (LED)



nel processo di ricombinazione elettrone e lacono scompaiono come portatori liberi a viene resa disponibile energia divalore pari a Eg

* in silicio (Si) è pui probabile che questa energia venga dissipata sotto forma di energia termica

* nei semicondutioni composti III-V & altamente probabile che l'energia venga usata per generare un fotone con energia " RICOMBINAZIONE RADIATIVA"

hu = Eg cambiando materiale si tro generare luce an diversa lunghezza d'onda v= C

La probabilitat di vadissione è proporcionale al prodotto u(x)p(x) La aine ed elettroni devous essere simultaneamente present nelle stesse regione > UN DIODO CONVENTIONALE NON FUNCIONA! **ELETTRON** I grande volume di n'combinezione LACUNE => probabilità BASSA Si usano materiali & ENERGY GAP DIVERSO! "ETEROGIUNZIONE" CONFINA ELETTRONI E LACUNE IN UNA "BUCA QUANTICA

LASER

LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION

" AMPLIFICAZIONE OTTICA"

hu = Eg

EMISSIONE STIMOLATA

UN FOTONE CON E = hu = Eg

PUO "FORZARE" UNA COPPIA

E-h A RICOMBINARE

DA UN FOTONE NE OTTENIAMO 2,

CON LA STESSA LUNGHEZZA D'ONDA E FASE

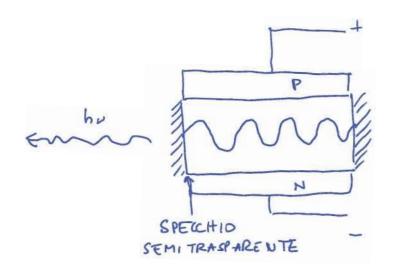
SPECCHIO SEMITRASPARENTE

FABBRICO UNA CAUITÀ CON DUE SPECCH I

E CREO UN'INTERFERENZA COSTRUTTIVA

AD OGNI PASSAGGIO L'ONDA SI

"AMPLIFICA" (AUMENTA IL NUMERO PI
FOTONI



AD OGNI PASSAGGIO L'ONDA SI
"AMPLIFICA" (AUMENTA IL NUMERO DI
FOTONI)

RIMPIAZZO LE LACUNE E QUI ELETTRONI CON UNA GIUNZIONE PN POLARIZZATA IN DIRETTA,